量子阱中电子自旋注入及弛豫的飞秒光谱研究*

孙丰伟 邓 莉 寿 倩 刘鲁宁 文锦辉 赖天树 林位株*

(中山大学光电材料与技术国家重点实验室 物理系 广州 510275)(2003 年 10 月 28 日收到 2003 年 12 月 15 日收到修改稿)

采用飞秒脉冲的饱和吸收光谱方法研究了 GaAs/AlGaAs 多量子阱中电子自旋的注入和弛豫特性,测得电子自旋极化弛豫时间为 80±10ps.说明了电子自旋-轨道耦合相互作用引起局域磁场的随机化,是导致电子的自旋极化 弛豫的主要机理.

关键词:自旋电子学,半导体量子阱,飞秒激光光谱,自旋-轨道耦合 PACC:7730,6740F

1.引 言

自旋是电子的一个量子特性,它反映了电子的 磁学性质,随着金属巨磁阻效应和自旋三极管的出 现 凝聚态物质中的自旋输运现象越来越受到人们 的重视,人们开始利用电子自旋这一自由度代替电 子的荷电性来制造新的电子器件,自旋电子学也应 运而生[1-3],以铁磁金属合金为材料的磁性随机存 储器将在近年内问世[1].基于半导体的新的自旋电 子器件由于其优良的光学特性和对光电的放大功能 而倍受人们的关注^[2],其中自旋超快光开关和可编 程的全自旋微处理器的应用将导致一类集逻辑运 算、存储和通讯干一身的多功能自旋电子器件的产 生,在自旋电子器件的研制过程中人们必须解决一 系列问题:如何提高自旋极化的注入效率,如何探测 自旋极化的弛豫和电子自旋的寿命,自旋极化载流 子在异质结界面间如何传播等,解决以上问题都依 赖于对自旋弛豫时间的探测和对自旋弛豫机理的解 释,本文采用飞秒脉冲的饱和吸收光谱方法,研究了 GaAs/AlGaAs 多量子阱中电子自旋的注入和弛豫特 性 测量了电子自旋极化的弛豫速率 并对这一自旋 弛豫的微观过程进行分析.

2. 用圆偏振光脉冲注入和检测电子自 旋态布居的原理

在半导体量子阱中用圆偏振光激发产生自旋极 化电子的原理如图 1 所示.在 GaAs 等一类半导体量 子阱中导带是二重简并态 $\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right|$,价 带分裂为重空穴态 $\left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right|$ 和轻空穴 $\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right|$.以左旋圆偏振光(记为 σ^{-})激 发为例,由宇称守恒和光子具有一个单位的角动量 的规律($\Delta m_i = -1$)可知允许的跃迁为 这两项分别对应重空穴和轻空穴到导带不同自旋亚 态的跃迁,其中↑表示自旋向上,↓表示自旋向下, 同理用右旋圆偏振光(记为 σ^+)激发($\Delta m_i = +1$), 允许的跃迁分别为 $\frac{3}{2} \xrightarrow{} -\frac{3}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \xrightarrow{} -\frac{1}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{} \frac{1}{2} \xrightarrow{} \xrightarrow{$ 半导体量子阱由于存在量子约束效应从而解除了重 轻空穴能级简并 因此如果能恰当选择激发脉冲波 长和宽度,理论上可以得到100%的净自旋载流子

布居.实际上由于我们使用的激发脉冲较短,频谱较 宽,会同时激发重空穴和轻空穴能级跃迁.由跃迁概

[†]Email <code>`stslwz@zsu.edu.cn</code>

^{*}国家自然科学基金(批准号:10274107,60178020,60490295,60378006)和广东省自然科学基金(批准号:011204,2002B11601)资助的课题.

布居.



图 1 AlGaAs/GaAs 量子阱中用右旋圆偏振光(σ^+)激发($\Delta m_j = +1$)产生电子自旋极化的原理示意图

线偏振光可以分解成两个比例相同的左旋圆偏 振光和右旋圆偏振光的叠加.由于二者产生等量但 自旋方向相反的载流子布居,因此用线偏振光激发 半导体材料不会产生自旋载流子布居.

当用一束圆偏振光激发产生自旋态布居之后, 由于散射等原因,这一自旋态布居会逐渐衰变到无 自旋极化的平衡态.当用与抽运光相同或相反圆偏 振的探测光进行饱和吸收探测时,由于吸收过程的 自旋选择性,透过率的改变就包含了自旋极化衰减 的信息.

3. 实验内容和结果

室温下半导体 AlGaAs/GaAs 量子阱中电子自旋 注入和弛豫飞秒光谱研究实验装置如图 2 所示.由 自锁模钛宝石激光器产生的中心波长为 827nm、脉 冲半高全宽度为 80fs 的线偏振飞秒脉冲经分束器 分裂为抽运和探测光束.这两束光分别通过光学延 迟系统后一起通过一个四分之一波片会聚于样品 上.同时,在抽运光束中置一半波片.通过调节四分 之一波片和半波片可以得到三种不同的偏振情况, 即可以实现同向圆偏振光抽运-探测、异向圆偏振光 抽运-探测和线偏振光抽运-探测.

实验中所用的多量子阱样品由分子束外延方法 (MBE)生长,由Al_{0.3}Ga_{0.7}As和 GaAs交叠11层组成, 样品的衬底和缓冲层用研磨和化学方法除去,再把 样品粘贴于透明的宝石片上.



图 2 半导体量子阱中电子自旋注入和弛豫飞秒光谱研究实验 装置示意图

在上述三种不同偏振条件下得到的瞬态饱和吸 收曲线如图 3 所示.



图 3 在激发与探测光不同偏振态配置下的瞬态吸收饱和实验 曲线 实线)及计算曲线 虚线),曲线 a ,b 和 c 分别表示激发与 探测光为平行线偏振光、同向圆偏振光(σ^+ , σ^+)和反向圆偏振 光(σ^+ , σ^-)的情况

图 3 曲线 a 是抽运光和探测光同为线偏振光时的瞬态饱和吸收曲线.由上述分析可知,受激光生载流子不具有自旋极化,瞬态饱和吸收曲线只是反映了受激载流子布居弛豫情况,其中在零点延迟2ps范围内的快速下降部分反映了受激载流子的初始弛豫过程,包括受激载流子的初始散射和冷却过程,也包含有相干耦合信号.在2ps以后,饱和吸收曲线趋于平缓衰减,反映了载流子的约几百皮秒的电子-空穴复合过程.与曲线 a 相比,曲线 b 表现出不同的行为.曲线 b 是在抽运光和探测光都是右旋圆偏振光情况下得到的,在延迟零点2ps附近,曲线 b 和曲线 a 的情况类似,反映了受激载流子的初始散射和冷却过程.这说明,初始弛豫不受自旋偏振的影响.但在2ps以后曲线 b 仍呈现明显的衰减趋势, 一直到约 70ps达到与曲线 a 相同的缓慢变化.这一 几十皮秒级的衰减成分反映了自旋向下的极化电子 的衰减过程.这是因为由右旋圆偏振光产生的自旋 向下极化电子布居的减少使样品对同向圆偏振探测 光的吸收增加,透射光强随时间延迟而减弱;如果用 反向(左旋)圆偏振光探测,则样品对探测光的吸收 将随延迟而减少,透射光强变化将呈上升趋势.这是 因为自旋向下极化电子布居的减少导致自旋向上极 化电子布居增加,使样品对反向(左旋)圆偏振探测 光的吸收减弱,透射光强随延迟而增加.这就是曲线 c所示情况.

4. 关于自旋弛豫的讨论

在抽运-探测测量中探测信号 <u>S</u>(τ)包含有饱和 吸收信号 <u>γ</u>(τ)和相干耦合信号 <u>β</u>(τ)即相干假象, 它并不反映载流子的布居衰变的信息)两部分^[5]. 其中

$$\gamma(\tau) = \int_{0}^{\infty} A(t') dt' \int_{-\infty}^{\infty} I_{pu}(t) I_{pi}(t - t' + \tau) dt ,$$

(1)

式中 $I_{pu}(t)$, $J_{p}(t-t'+\tau)$ 分别是抽运光与探测光 强度时间包络, τ 为抽运光与探测光之间的相对延 时,A(t)是样品的响应函数.(1)式说明饱和吸收信 号是材料响应函数 A(t)与光脉冲强度自相关曲线 的卷积.因为只有在延迟零点($\tau=0$)附近才有相干 耦合信号,并且在 $\tau=0$ 处相干耦合信号等于总信 号的一半.所以只要在延迟零点附近从总的探测信 号中减去相干耦合信号就可以得到反映载流子退布 居过程的饱和吸收信号,然后再通过解卷积可以得 与真实的布居弛豫相对应的退布居时间常数.对于 一般的线偏振光激发,通常退布居弛豫包含如下几 个物理过程:受激载流子的初始散射过程,冷却过程 和电子空穴复合过程.因此材料响应函数 A(t)可以 写成

 $A(t) = ae^{-t/T_1} + be^{-t/T_2} + ce^{-t/T_3}$, (2) 其中 T_1 , T_2 , T_3 分别表示初始散射时间, 冷却时间 和电子-空穴复合时间, a, b, c则是它们相应的权 重.由图 3 曲线 a 和由(1)(2)式得到的理论曲线 (曲线 a 中的虚线)的拟合,可以求得上述时间常数 分别为 0.4ps 0.85ps 400ps 权重分别为 0.59 0.19, 0.20. 对于圆偏振光激发, 退布居弛豫除了上述三 个物理过程外还包括自旋极化弛豫过程, 同时由于 导带中自旋向下的载流子的布居衰减, 会使自旋向 上的载流子的布居增加 因此材料响应函数 A(t)可 以写成

 $A(t) = a e^{-t/T_1} + b e^{-t/T_2} + c e^{-t/T_3} + d(1 \pm e^{-2 \times t/T_4}),$ (3)

其中 T_4 是自旋极化弛豫时间 ,a ,b ,c ,d 则是几个 退布居过程相应的权重.(3)式第四项中,当同向圆 偏振激发探测时取正号 ;反向圆偏振激发探测时取 负号.由实验曲线 a 已测得受激载流子的初始散 射、冷却和复合的时间常数.因此把3)式代入(1)式 求卷积,并拟合同向(反向)圆偏振激发探测的实验 曲线,便可得到自旋极化弛豫时间常数,图3中曲线 a,b,c中各虚线为三种不同情况下由(1)式计算得 到的理论曲线,它们和实验曲线很好符合.从曲线 b 可导出电子自旋极化弛豫时间常数 T₄ 为 90ps,而从 曲线 c 可导出 T_4 为 70ps ,两者相近 ,从中可得出 AlGaAs/GaAs 量子阱中电子自旋极化弛豫时间常数 T_4 为 80 ± 10ps. 这一结果比 Tackeuchi 等人在 AlGaAs/GaAs 量子阱中测得的结果(32ps)大^[6].由于 实验中所用的样品以及激光脉冲的中心波长和脉冲 宽度等不同,实验测量结果会有差异,特别是量子阱 中第一束缚态电子的能量对电子自旋极化弛豫有很 大的影响,电子的能量越低,电子自旋极化弛豫越 慢⁶¹,本实验中第一束缚态电子的能量较低 激发光 脉冲波长亦较长 因而电子自旋极化弛豫较慢,实验 结果与由文献 6 冲关于电子自旋极化弛豫时间和 第一束缚态电子能量的经验关系式的计算结果(约 100ps 湘当.

一般情况下 动量弛豫比自旋弛豫要快得多 前 者在飞秒量级,而后者可以是皮秒甚至是纳秒量级. 这是因为动量弛豫通常是载流子与载流子、声子、杂 质等的散射作用而导致的 这些散射作用使波函数 波矢的方向平均化(弹性散射),从而失去彼此的相 位关联"].而在载流子的碰撞中,自旋的极化方向并 不一定改变 从而能够较长时间保持净的自旋极化 态.通常来说,自旋的改变需要通过自旋本身的磁矩 与外或内磁场的相互作用,或者两种自旋(电子自旋 与核自旋 的交换作用而实现 在常温下由于自旋轨 道耦合作用 使体系哈密顿量中出现与波矢成三次 方的项,在没有中心反演对称性的材料中,这些奇次 方的作用不为零,它使导带内简并的自旋态发生分 裂,这种分裂相当于一个有效磁场.这种有效磁场是 局域的 即它是波矢的函数 而波矢的随机化必然导 致有效磁场的随机化 则总体的自旋极化就会衰减, 即产生自旋极化弛豫.这种效应最先由 D'yakonov 和 Perel 发现,所以简称为 DP 效应^[8,9].室温下 GaAs/ AlGaAs 量子阱中的自旋极化弛豫过程,DP 效应占 主导作用,是导带中的自由电子自旋极化弛豫的主 要机理.

5.结 论

我们采用飞秒脉冲饱和吸收光谱技术,研究了 GaAs/AlGaAs量子阱样品电子自旋极化弛豫过程,测 得其电子自旋极化弛豫时间常数为 80 ± 10ps,显示 出电子能量对其自旋极化弛豫的影响,也阐明了电 子自旋-轨道耦合所引起的介质中局域磁场的随机 化,即所谓 DP 效应,是造成自旋极化弛豫的主要原 因.这一结果对认识和应用量子阱中电子自旋的注 入和弛豫具有参考意义.进一步的工作,采用不同波 长的飞秒脉冲和不同量子阱样品的实验和理论研 究,将有利于获得电子自旋退极化以及自旋极化流 的进一步信息.

- [1] Wolf S A et al 2001 Science 294 1488
- [2] Xia J B and Chang K 2001 Acta Phys. Sin. **30**9(in Chinese)[夏 建白、常 凯 2001 物理学报 **30**9]
- [3] Tackeuchi A , Wada O and Nishikawa Y 1997 Appl. Phys. Lett. 70 1131
- [4] Stevens M J et al 2002 J. Appl. Phys. 91 4382
- [5] Lin W Z et al 1992 Acta Phys. Sin. 41 63 (in Chinese] 林位株

- 等 1992 物理学报 41 63]
- [6] Tackeuchi Atsushi et al 1999 Jpn. J. Appl. Phys. 38 4680
- [7] Lin W Z et al 1999 Chin. Phys. Lett. 16 758
- [8] D'yakonov M I and Perel V I 1972 Sov. Phys. Solid State 13 3023
- [9] D 'yakonov M I and Kachorovski V Yu 1986 Sov. Phys. Semicond.
 20 110

Femtosecond spectral studies of electron spin injection and relaxation in AlGaAs /GaAs MQW *

Sun Feng-Wei Deng Li Shou Qian Liu Lu-Ning Wen Jin-Hui Lai Tian-Shu Lin Wei-Zhu

(State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies/Department of Physics, Zhongshan (Sun Yat-Sen)University, Guangzhou 510275, China) (Received 28 October 2003; revised manuscript received 15 December 2003)

Abstract

The electron spin injection and relaxation in AlGaAs/GaAs multi quantum well(MQW) are studied with femtosecond saturation absorption measurements. A electron spin relaxation time of 80 ± 10 ps is deduced. The relaxation mechanism is attributed to the randomization of the local magnetic field arising from the spin-orbit coupling.

Keywords : spintronics , multiple quantum wells , femtosecond laser spectroscopy , spin-orbit coupling PACC : 7730 , 6740F

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 10274107, 60178020, 60490295 and 60378006), and the Natural Science Foundation of Guangdong Province, China (Grant Nos.011204 and 2002B11601).